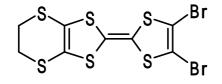
π-d 系物質(EDT-TTFBr₂)₂FeBr₄の 低温電子状態

東工大院理工 西條純一,宮崎章,榎敏明

Introduction

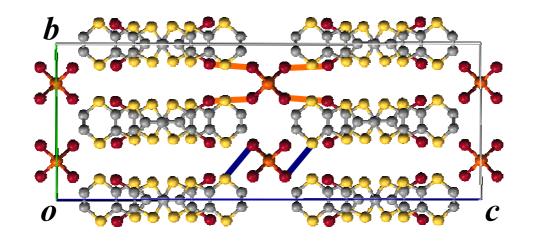
π-d系物質(EDT-TTFBr₂)₂FeBr₄



EDT-TTFBr₂

アニオンを引き付ける

□→ 強いπ-**d**相互作用

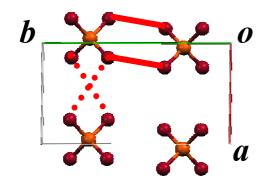


-----ドナー-アニオン間接触**(Br-Br)**

(3.66 Å, van der Waals: 3.9 Å)

ドナー-アニオン間接触(S-Br)

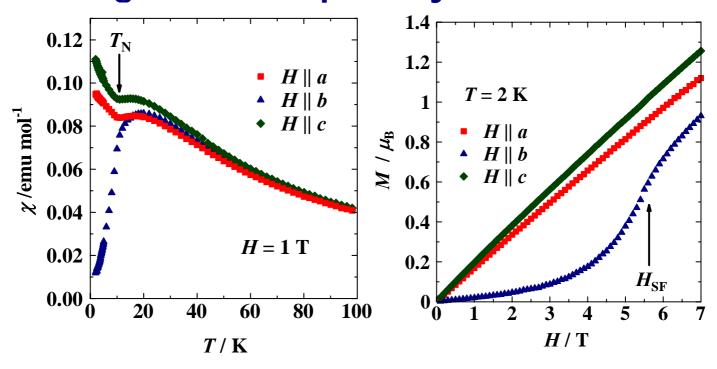
(3.69 Å, van der Waals: 3.8 Å)



長いアニオン間距離

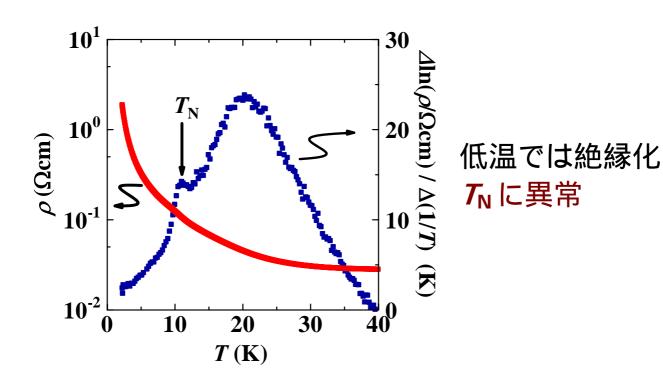
--- 4.01 Å ···· 5.09 Å

Magnetic susceptibility



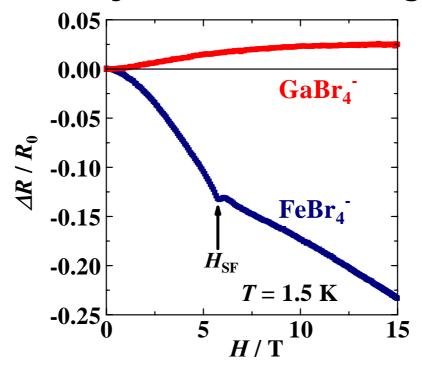
高い反強磁性転移温度 $T_N = 11 \text{ K}$ 強い π -d相互作用

Resistivity



Magnetoresistance

 $H \parallel$ easy-axis, $I \parallel$ stacking axis



負の磁気抵抗 スピンフロップ磁場で異常

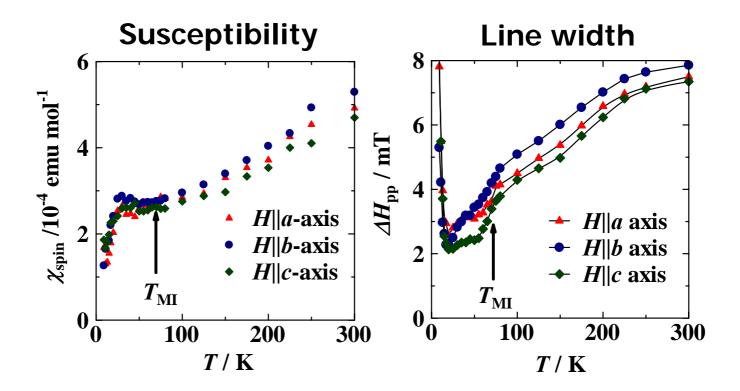
研究の目的

- ・低温における電子状態の解明
- ・負の磁気抵抗の起源の解明

Experimental

- ·非磁性 GaBr₄ 塩の EPR
- ·Tight-Binding 計算

EPR of the GaBr₄ salt



絶縁相:スピンが存在,より低温で反強磁性

·Mott 絶緣化? 電荷秩序状態?

室温では均一1次元鎖



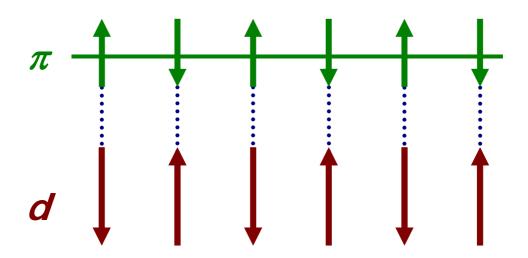
電荷秩序状態か

負の磁気抵抗の起源

d-電子系:主にπ-電子系だけと相互作用 しているとみなせる



絶縁相におけるπ-電子系の反強磁性の周期と **d**-電子系の反強磁性の周期が一致



周期的磁気ポテンシャルが絶縁相を安定化 (抵抗の増加)

高磁場領域:周期的磁気ポテンシャルの消失



抵抗の減少(負の磁気抵抗)

モデルの検証

π-電子系のスピン配置



d-電子系のスピン配置



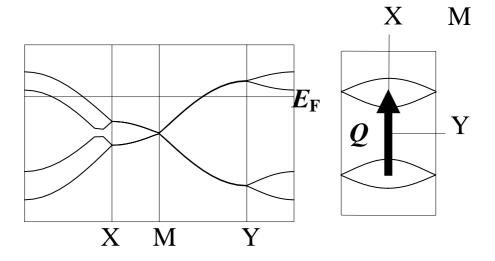
 π -d相互作用の大きさの見積もり

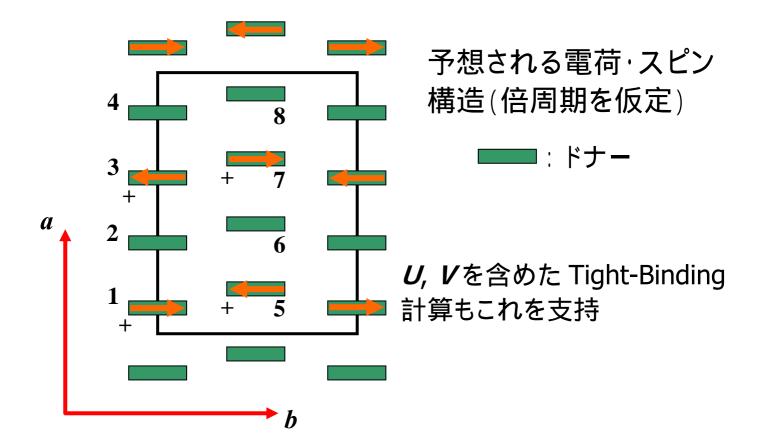


負の磁気抵抗の再現

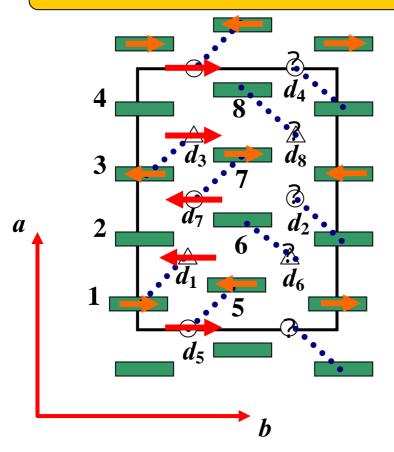
π電子系のスピン構造

バンド構造: 擬1次元的.2倍周期で絶縁化





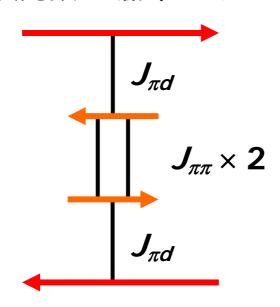
d電子系のスピン構造



• π-d相互作用 (S-Br 接触)

?:隣接ドナー層と の相互作用で 向きが決まる

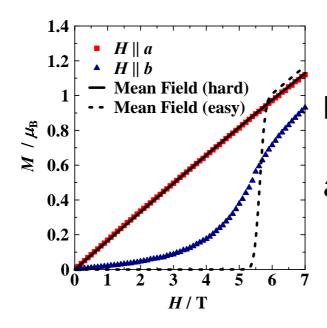
1次元鎖の磁気モデル



 $J_{\pi\pi}$: $\mathsf{GaBr_4}^ op$ 塩の $J_{\pi\pi} imes 2$ 磁化率より , およそ

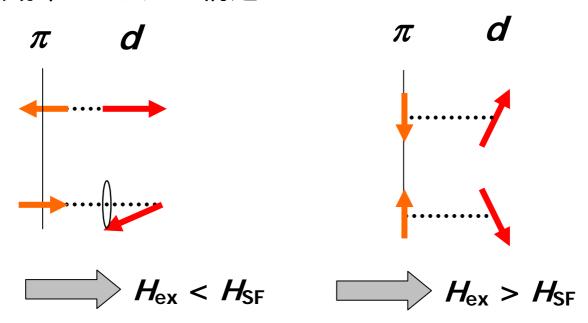
 $J_{\pi\pi} = -290 \text{ K}$

分子場によるπ-d相互作用の見積もり



Fitting parameters $J_{\pi d} \sim -44.5 \text{ K}$ anisotropy $\sim 0.9 \text{ K}$

磁場中でのスピン構造



- ·d電子の影響:π電子と平行な成分のみ
- ·磁化率と上記モデルから磁気ポテンシャルが計算可能

Tight-Binding 計算

$$H = \sum_{k\sigma} egin{pmatrix} a_{\pi 1 k \sigma} \ dots \ a_{\pi n k \sigma} \end{pmatrix}^\dagger egin{bmatrix} t_{11} & \cdots & t_{1n} \ dots & \cdots & dots \ t_{n1} & \cdots & t_{nn} \end{pmatrix}$$

$$+\left\{egin{array}{cccc} n_{\pi1ar{\sigma}} & 0 \ \cdots & 0 \ 0 & n_{\pi nar{\sigma}} \end{array}
ight) + Vegin{array}{cccc} n'_{\pi1} & 0 \ \cdots & 0 \ 0 & n'_{\pi n} \end{array}
ight)
ight\}$$

on-site Coulomb inter-site Coulomb

$$+(-1)^l \left\{ 2J_{\pi d} \left(egin{array}{ccc} S_{dz1} & & 0 \ & \ddots & \ 0 & & S_{dzn} \end{array}
ight) - rac{g_\pi \mu_{\mathsf{B}} H_{\mathsf{ex}}}{2}
ight\}
ight] \left(egin{array}{c} a_{\pi 1 k \sigma} \ dots \ a_{\pi n k \sigma} \end{array}
ight)$$

 π -**d**相互作用項 Zeeman 項

U: 1.0 eV

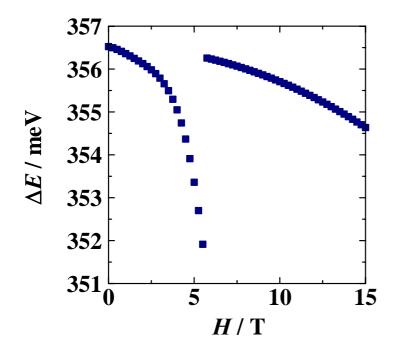
V: U/2 = 0.5 eV を仮定

 t_{ii} : ij 間のトランスファー積分

 $n_{zi\sigma}$: i 番目のサイトのスピン σ の電子密度

270×270 k-point で, 自己無撞着になるよう 繰り返し計算

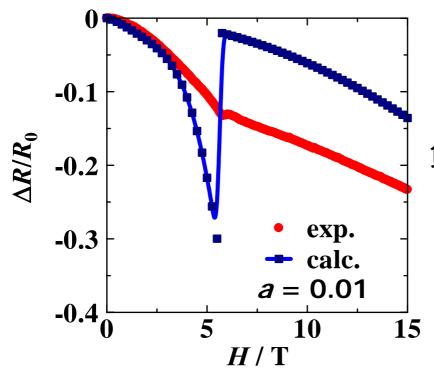
計算結果と実測値との比較



計算されたギャップ: 実験を定性的に再現

定量的には 変化が大きすぎる

Fitting parameter の導入 ($\Delta E' = a \times \Delta E$)



実験をよく再現



負の磁気抵抗の起源

dスピンによる 絶縁相の安定化

Conclusion

π-d系物質(EDT-TTFBr₂)₂FeBr₄

ドナーがアニオンを引き付け強い π -**dが**実現

絶縁相:電荷秩序状態が示唆される

√πd ~ −44.5 K (磁化過程より見積もり)

負の磁気抵抗の起源

低磁場: d電子のポテンシャルが絶縁相を

安定化(高抵抗)

高磁場: **d**電子のポテンシャルが弱まる

抵抗増加分が消失 負の磁気抵抗

Tight-Binding 計算で定性的に再現

今後の課題:計算の定量性の問題

実験と計算で2桁ものずれ

